

明細書

セラミックス複合材料およびその製造方法

技術分野

- 5 本発明は、各種構造部材や切削工具、摺動部材、モールド型材料等を使用される高耐摩耗・低摩擦のセラミック材料として、室温から中低温領域で優れた機械的特性を有するセラミックス複合材料及びその製造方法に関する。

背景技術

- 10 従来、窒化ケイ素等のセラミックス材料にC等の固体潤滑性粒子を分散させ、摩擦係数や比摩耗量を改善した材料が知られている。

- 例えば、特開2003-34580号公報には窒化ケイ素と窒化チタンならびに0.5～20wt%のグラファイト、カーボンの複合材料により、摩擦特性や耐摩耗特性に優れた材料が報告されている。しかし、特開2003-34580号公報に記載の条件で粉末の焼結を試みた結果、SEMを用いて2000倍で観察を行
- 15 ったところオープンポア率が3%以上と大きく直径20 μ m以上のポアが多数観察され、型として使用することは不可能であることが判明した。

- また、特開昭60-100646号公報にはアルミナ、およびジルコニアの粉末に耐酸化性合金としてC、Cr、Mo、W、Al、Ti、Niを0.5～6wt%含有する高靱性材料が報告されているが、Cの含有量が0.1～0.2wt%と少なく、型としての潤滑性に欠ける。
- 20 そして、特開平09-87029号公報には炭化ケイ素に粒径5 μ m以上の炭素を2～50wt%添加した材料が耐摩耗性に優れると報告されており、特開平05-301773号公報には炭化チタンマトリックス中に平均結晶粒径3～6 μ mのグラファイトを3～30wt%分散した材料が報告されている。しかし、炭素
- 25 の平均結晶粒径が3 μ m以上と大きく、所望の形状に加工した際に表面粗さが粒径の影響を受け、平均面粗さ10nm以下の鏡面形状を得ることが困難である。

さらに、特開平10-231174号公報には非酸化物系セラミックスにグラファイト、BNを分散させ境界層に鉄の化合物（酸化物、ケイ化物等）を介在させ

た材料が報告されているが、鉄を含有するために酸化による劣化や、高温での安定性に欠ける等、型材としての使用には適さない。

発明の開示

- 5 本発明は、上記の事情に鑑み、室温から中高温域で優れた機械的特性を有する他、ガラス、樹脂、セラミックス等との高い離型性を有するセラミックス複合材料及びその製造方法を提供するものである。

- 10 本発明者等は、検討を重ねた結果、炭素を主成分とする相を含有するセラミックス複合材料において、該セラミックス複合材料の平均結晶粒径を $3\mu\text{m}$ 以下好ましくは 30nm 以下とすることにより上記課題を解決することができることを見いだして本発明を完成したものである。

すなわち、本発明は次の構成を有する。

- 15 (1) 平均結晶粒径が $3\mu\text{m}$ 以下好ましくは 30nm 以下の、炭素を主成分とする相とセラミックス相（但し、炭素を除く）とからなることを特徴とするセラミックス複合材料。
- 20 (2) 上記炭素を主成分とする相の含有量が $2\sim 98\text{wt}\%$ であることを特徴とする上記(1)のセラミックス複合材料。
- 25 (3) 研磨後表面のオープンポア率が 1% 以下であることを特徴とする上記(1)、(2)のセラミックス複合材料。
- 30 (4) 焼結体のビッカース硬度が 10GPa 以上であることを特徴とする上記(1)、(2)のセラミックス複合材料
- 35 (5) セラミックス相が Al , Si , Ti , Zr , Hf , V , Nb , Ta , Cr , Mo , W の窒化物、炭化物、酸化物、複合窒化物、複合炭化物、複合酸化物、炭窒化物、酸窒化物、炭窒酸化物及び炭酸化物よりなる群から選ばれる少なくとも1種により構成されることを特徴とする上記(1)～(4)のセラミックス複合材料。

40 (6) 平均粒径が $3\mu\text{m}$ 以下好ましくは 30nm 以下の、セラミックス粉末（但し、炭素粉末を除く）と炭素粉末との混合粉末を成形し、得られた成形体を非酸化性雰囲気中で、焼結温度 $800\sim 1500^{\circ}\text{C}$ 、焼結圧力 200MPa 以上で焼

結することを特徴とする、平均結晶粒径 $3\ \mu\text{m}$ 以下好ましくは $30\ \text{nm}$ 以下の、炭素を主成分とする相とセラミックス相とからなるセラミックス複合材料の製造方法。

5 (7) 前記セラミックス粉末が、Al, Si, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo、Wの窒化物、炭化物、酸化物、複合窒化物、複合炭化物、複合酸化物、炭窒化物、酸窒化物、炭窒酸化物及び炭酸化物よりなる群から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする請求項5記載の平均結晶粒径 $3\ \mu\text{m}$ 以下好ましくは $30\ \text{nm}$ 以下の、炭素を主成分とする相とセラミックス相とからなるセラミックス複合材料の製造方法。

10 (8) 混合粉末が更にAl, Si, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, Wから選ばれる少なくとも1種の金属を含むことを特徴とする上記(6)、(7)の平均結晶粒径 $3\ \mu\text{m}$ 以下好ましくは $30\ \text{nm}$ 以下の炭素を主成分とする相と、セラミックス相とからなるセラミックス複合材料の製造方法。

15 発明を実施するための最良の形態

本発明は平均結晶粒径 $3\ \mu\text{m}$ 以下好ましくは $30\ \text{nm}$ 以下の、炭素を主成分とする相とセラミックス相とからなることを特徴とするセラミックス複合材料である。このセラミックス複合材料の内、炭素を主成分とする相がガラス、樹脂、セラミックス等と高い離型性を示す。セラミックス複合材料の相の平均結晶粒径が
20 $3\ \mu\text{m}$ を超える場合は、所望の形状に加工した際に平均面粗さが大きく鏡面形状を得ることが出来ない。

また、本発明における炭素とは構成物質が炭素からなるものであればよく、例えば、グラファイト (C)、グラッシーカーボン (GC)、ダイヤモンド、カーボンナノチューブ (CNT)、フラーレン (C_{60})、カーボンナノファイバー
25 (CNF) 等から適宜選択することができる。炭素の含有量は $2\sim 98\ \text{wt}\%$ であることが望ましく、この含有量より少ない場合は離型性が低下するため好ましくなく、この含有量より多い場合は焼結しないため同様に好ましくない。この炭素の含有量は $30\sim 80\ \text{wt}\%$ であることが好ましく、 $40\sim 60\ \text{wt}\%$ であることが特に好ましい。炭素含有量がこの数値範囲にあれば、ガラス、樹脂、セラ

ミックス等との離型性が一層向上する。

本発明のセラミックス複合材料におけるセラミックス相は、Al, Si, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, Wの窒化物、炭化物及び酸化物よりなる群から選ばれる少なくとも1種によって形成されることが望ましい。また、セラミックス相は上記金属の複合窒化物、複合炭化物、複合酸化物であつてもよく、また上記金属の炭窒化物、酸窒化物、炭窒酸化物、炭酸化物であつてもよい。セラミックス相は成形される相手材によって1種類以上を適宜選択されその含有量は2～98wt%であることが望ましい。また、必要に応じて焼結性をよくするために公知の焼結助剤を用いても良いが、酸化物系の焼結助剤の添加量を多くすると、炭素との反応が激しくなり、緻密な材料を製造しづらくなり機械的特性が低下するために好ましくない。

本発明のセラミックス複合材料は、平均粒径3 μ m以下好ましくは30nm以下の、Al, Si, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, Wの窒化物、炭化物及び酸化物の少なくとも1種類のセラミックス粉末と炭素粉末との混合粉末を成形し、得られた成形体を非酸化性雰囲気中で、焼結温度800～1500℃、焼結圧力200MPa以上で焼結することによって得られる。非酸化性雰囲気としては、真空雰囲気又はH₂、N₂、Ar等の不活性ガス雰囲気を選択することができるが、真空雰囲気が好ましい。また、上記混合粉末は更にAl, Si, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, Wから選ばれる少なくとも1種の金属を含んでいてもよい。これらの金属は混合粉末中の炭素と反応して炭化物を形成するか、又は、非酸化性雰囲気がN₂であれば、N₂と反応して窒化物を形成する。また、一部は混合中にメカノケミカル反応により炭化物か窒化物等を形成する場合もある。

焼結温度が800℃未満の場合は、焼結反応が促進されずにセラミックス複合材料を得ることが困難となる。また、1500℃を超える場合は、焼結反応が促進され過ぎて粒径が粗大化し機械的特性が低下する。焼結温度は1000～1400℃が特に好適である。

更に、焼結圧力が200MPa未満の場合は、焼結反応が促進されずにセラミックス複合材料を得ることができない。好適な圧力は、500MPa以上である。

次に実施例を挙げて本発明を詳細に説明する。なお、以下では、w t %は内割を示す。

実施例において用いた測定方法は次の通りである。

(1) 粉末の平均粒径の測定

5 TEM (透過電子顕微鏡：日立製 H-9000UHR III) を用いた。

TEMで得られた画像の任意のエリア内から、無作為に100個の粉末粒子を抜き取り、粒径を測定して、その平均を平均粉末粒径とした。

(2) 平均結晶粒径の測定

TEM (透過電子顕微鏡：日立製 H-9000UHR III) を用いた。

10 TEMで得られた画像の任意の場所において、粒子50個分を通る直線を引き、その長さを粒子数で割ることにより粒子径を求めた。この作業を任意の場所5個所で行い、その平均を平均結晶粒子径とした。

(3) オープンポア率の測定

水銀ポロシメータ (島津製作所製 9420) を用いた。

15 ポアに水銀を圧入し、圧入された水銀の容積から細孔容積、細孔径を計算する。

(4) 曲げ強度の測定

万能材料試験機 (インストロン製 5585) を用いた。

3点曲げ試験のデータを [JIS R 1601] に準じて計算する。

20 実施例 1

市販の平均粒径 $0.5 \mu\text{m}$ の Si_3N_4 粉末に、焼結助剤として $2.5 \text{ wt} \%$ の Y_2O_3 粉末と $1 \text{ wt} \%$ の Al_2O_3 粉末を加え、更に平均粒径 $1 \mu\text{m}$ の金属 Zr 粉末を $20 \text{ wt} \%$ 、平均粒径 $5 \mu\text{m}$ のグラファイト粉末を $40 \text{ wt} \%$ 添加した粉末を 0.1 MPa の窒素雰囲気中において、 Si_3N_4 製ボールを用いたボ
25ールミル装置により加速度 10 G で混合を行った。

得られた二次複合粒子粉末をXRDにて定性分析を行ったところ、 Si_3N_4 、 ZrN 、 ZrCN 、 ZrC 及びCのピークを確認することができた。また、この二次複合粒子粉末を透過電子顕微鏡で観察した結果、平均粒径は $3 \mu\text{m}$ 以下であった。

次に上記のようにして得られた二次複合粒子粉末を用いて、表 1 に示す条件で真空雰囲気中で焼結してセラミックス複合材料を得た。この際の温度測定は、ダイス表面の温度を二色温度計で測定した。

5 表 1

焼結時に採用した温度・圧力条件	
焼結温度	焼結圧力
800°C	200MPa
1150°C	500MPa
1500°C	1000MPa
1700°C *	5000MPa

* : 比較例

得られたセラミックス複合材料に対して研削、ラッピング処理を施した後、透過型電子顕微鏡を用いて各セラミックス複合材料につき任意の 10 箇所について平均結晶粒径の測定を実施した。また、水銀ポロシメーターを用いてオープンポア率の測定を実施した。更にビッカース硬度計を用いてビッカース硬度の測定を実施した。以上の結果を表 2 に示す。

表 2

		焼結圧力 (MPa)											
		200			500			1000			5000		
		平均結晶 粒径	オープン ポア率	ビッカース 硬度	平均結晶 粒径	オープン ポア率	ビッカース 硬度	平均結晶 粒径	オープン ポア率	ビッカース 硬度	平均結晶 粒径	オープン ポア率	ビッカース 硬度
焼結温度 (°C)	800	2.1 μ m	0.7%	10GPa	1.8 μ m	0.6%	10GPa	1.4 μ m	0.4%	12GPa	1.0 μ m	0.3%	12GPa
	1150	2.4 μ m	0.5%	10GPa	2.1 μ m	0.4%	11GPa	1.7 μ m	0.2%	12GPa	1.2 μ m	0.2%	13GPa
	1500	2.8 μ m	0.4%	10GPa	2.4 μ m	0.2%	11GPa	2.0 μ m	0.1%	12GPa	1.4 μ m	0.1%	13GPa
	1700*	8.5 μ m	3.2%	8GPa	6.9 μ m	2.7%	10GPa	5.7 μ m	2.1%	11GPa	5.5 μ m	1.9%	12GPa

*: 比較例

15 表 2 の結果より、焼結温度 800~1500°C、焼結圧力 200~5000 MPa の条件を用いて得たセラミックス複合材料の平均結晶粒径は 3 μ m 以下であることが判明した。焼結温度が 1700°C になると粒成長が著しく促進されて平

均結晶粒径が $3\ \mu\text{m}$ より大きくなり、セラミックス複合材料表面のラップ研磨面の面粗さが所望の精度を保つことができなかった。

表 2 の結果より、上記焼結条件を用いた焼結体のオープンポア率は 1 % 未満と良好であることが判明した。オープンポア率が 1 % より大きくなると、例えばガラス成形型として使用した場合に、ガラスがポア部分に入り込み離型性や転写面に突起が発生する等の問題が発生する。

実施例 2

市販の平均粒径 $0.5\ \mu\text{m}$ の Si_3N_4 粉末に、焼結助剤として 2.5 wt % の Y_2O_3 粉末と 1 wt % の Al_2O_3 粉末を加え、更に平均粒径 $1\ \mu\text{m}$ の金属 Zr 粉末を 20 wt % を加えた後に、平均粒径 $5\ \mu\text{m}$ のグラファイト粉末を表 3 に示す割合を加えて混合した粉末を、0.1 MPa の窒素雰囲気中において、 Si_3N_4 製ボールを用いたボールミル装置により加速度 10 G で混合を行った。

表 3

試験No.	焼結粉末中に添加した グラファイト量 (wt%)
2-1*	1
2-2	2
2-3	20
2-4	40
2-5	70
2-6	98
2-7*	99

*: 比較例

得られた二次複合粒子粉末を XRD にて定性分析を行ったところ、 Si_3N_4 、ZrN、ZrCN、ZrC 及び C のピークを確認することができた。また、この二次複合粒子粉末を透過電子顕微鏡で観察した結果、平均粒径は $3\ \mu\text{m}$ 以下であった。

次に前記二次複合粒子粉末を用いて、焼結温度 1150°C / 焼結圧力 1000 MPa の条件で真空雰囲気中で焼結してセラミックス複合材料を得た。温度測定は、ダイス表面の温度を二色温度計で測定した。

得られたセラミックス複合材料に対して研削、ラッピング処理を施した後、平均結晶粒径、オープンポア率、曲げ強度評価を実施した。また、光学ガラスを型成形した際の離型性を確認するために、H e l l m a 社製 P y r e x ガラスを用いて評価を行った。評価方法は、 $\phi 20\text{ mm}$ に切り出したのち面粗さ $0.02\text{ }\mu\text{ m}$ (R a) に表面ラップ研磨を施した本セラミックス複合材料を型に用いて、 $\phi 10\text{ mm}$ の上記 P y r e x ガラスを成形温度 720°C 、成形圧力 10 MPa 条件で60秒プレスした。100回のガラス成形試験を行い、以下の内容で離型性の評価を行った。まず成形終了後に P y r e x ガラスが外力を加えずに型と分離し、その P y r e x ガラスの外観検査において欠け、割れ、くもりがなく、成形後の P y r e x ガラスの転写面の面粗さが $0.03\text{ }\mu\text{ m}$ (R a) 以下のものを良品と判断した。良品数を成形試験回数で割った百分率の数値を離型性 (%) と定義する。例えば、100回の成形試験で良品が50個得られれば離型性は50%となる。以上の結果を表4に示す。

15 表 4

試験No.	グラファイト量 (wt%)	オープンポア率 (%)	平均粒径 ($\mu\text{ m}$)	曲げ強度	Pyrexガラスの離型性 (%)
2-1*	1	2.3	4.7	1120	18
2-2	2	0.8	2.8	1100	59
2-3	20	0.3	2.1	918	97
2-4	40	0.2	1.7	717	100
2-5	70	0.3	1.9	414	100
2-6	98	0.9	2.6	112	91
2-7*	99	焼結せず	焼結せず	焼結せず	焼結せず

Pyrexガラスの : $720^{\circ}\text{C}/10\text{ MPa}$ の加圧条件で、60secプレスした。
離型性試験 テスト回数 $n=100$

表4の結果より、グラファイト含有量 $2\sim 98\text{ wt}\%$ のセラミックス複合材料の場合、オープンポア率1%未満、平均結晶粒径 $3\text{ }\mu\text{ m}$ 以下を満たした。更に P y r e x ガラスとの離型性もグラファイト含有率 $20\sim 98\text{ wt}\%$ では90%以上と非常に良好であり、含有率2%でも離型性が60%に近く、型として十分使用できる結果が得られた。またグラファイト含有量 $1\text{ wt}\%$ の場合は、離型性が

非常に悪化した。またグラファイト含有量 90 wt % を超えると焼結が困難となり、含有量 98 wt % では数回に 1 回は焼結体を製造できるが、含有量 99 wt % を超えると全く焼結体を得ることが不可能となる。

実施例 3

- 5 表 5 に示すように 40 wt % の平均粒径 0.5 μ m のセラミックス粉末(1)と、平均粒径 0.5 μ m の 20 wt % のセラミックス粉末(2)と、残部の平均粒径 5 μ m 以下のカーボン粉末と、必要に応じて加える焼結助剤とを表 5 に示す組成で配合し、ボールミルを用いて加速度 10 G で混合し、混合粉末を得た。

10 表 5

試験No.	セラミックス粉末(1)	セラミックス粉末(2)	カーボン	焼結助剤
3-1	SiC	ZrCN	C	2.5wt%Y ₂ O ₃ +1wt%Al ₂ O ₃
3-2	Si ₃ N ₄	TiCN	GC	2.5wt%Y ₂ O ₃ +1wt%Al ₂ O ₃
3-3	AlN	CrN	C	0.6wt%Y ₂ O ₃
3-4	Al ₂ O ₃	MoO ₂	C	-
3-5	3Y-ZrO ₂ *	WC	GC	-
3-6	SiC	VN	GC	2.5wt%Y ₂ O ₃ +1wt%Al ₂ O ₃
3-7	Si ₃ N ₄	TiCO	C	2.5wt%Y ₂ O ₃ +1wt%Al ₂ O ₃
3-8	スピネル	NbHfC	C ₆₀	0.6wt%Y ₂ O ₃
3-9	β -サイアロン	TaNbC	CNT	-
3-10	ムライト	TaNbN	Cブラック	-

*) 3Y-ZrO₂ : 3wt%のY₂O₃で安定化したZrO₂

得られた二次複合粒子粉末を透過電子顕微鏡で観察した結果、平均結晶粒径は 3 μ m 以下であった。

- 次に前記二次複合粒子粉末を用いて焼結温度 1150°C/焼結圧力 1000 MPa の条件で真空雰囲気中で焼結してセラミックス複合材料を製造した。この際の温度測定は、ダイス表面の温度を二色温度計で測定した。

- 得られたセラミックス複合材料について研削、ラッピング処理を施した後、オープンポア率、平均結晶粒径、曲げ強度評価を実施した。また、光学ガラスを型成形した際の転写精度と離型性を確認するために、Helima 社製 Pyrex
- 20 ガラスを用いて実施例 2 と同様に 100 回の成形試験を行って離型性を評価し

た。以上の結果を表 6 に示す。

表 6

試験No.	オープンホア率 (%)	平均粒径 (μm)	曲げ強度 (MPa)	Pyrexガラスの 離型性(%)*
3-1	0.3	1.4	433	100
3-2	0.2	1.7	720	100
3-3	0.4	1.8	428	100
3-4	0.5	2.3	287	100
3-5	0.2	1.6	686	100
3-6	0.2	1.6	728	100
3-7	0.3	1.7	720	100
3-8	0.4	1.7	402	100
3-9	0.4	2.2	416	100
3-10	0.2	1.7	337	100

* : 720°C/10MPaの加圧条件DE,60secプレスする。

テスト回数n=100

5 実施例 4

表 7 に示すように平均粒径 0.5 μm のセラミックス粉末を用いて、残部を平均粒径 5 μm 以下のカーボン粉末とし、これに焼結助剤を必要に応じて加えて表 7 に示す組成で配合し、ボールミル装置を用いて加速度 10 G で混合し、混合粉末を得た。

10

表 7

セラミックス粉末と用いた焼結助剤		グラファイト量 (wt%)
セラミックス粉末	焼結助剤	
SiC	2.5wt%Y ₂ O ₃ +1wt%Al ₂ O ₃	1*
Si ₃ N ₄	2.5wt%Y ₂ O ₃ +1wt%Al ₂ O ₃ *	2
AlN	0.6wt%Y ₂ O ₃	10
Al ₂ O ₃	-	20
3Y-ZrO ₂	-	40
		70
		90
		98
		99*

*) 3Y-ZrO₂ : 3wt%のY₂O₃で安定化したZrO₂

* : 比較例

得られた混合粉末を透過電子顕微鏡で観察した結果、平均結晶粒径は $3\ \mu\text{m}$ 以下であった。次にこの混合粉末を焼結温度 1150°C / 焼結圧力 1000MPa の条件で、セラミックス粉末が Si_3N_4 、 AlN の場合は N_2 ガス雰囲気中で、また、セラミックス粉末が SiC 、 Al_2O_3 、 3Y-ZrO_2 ($3\text{wt}\%$ の Y_2O_3 で安定化した ZrO_2) の場合は Ar ガス雰囲気中でそれぞれ焼結してセラミックス複合材料を得た。この際の温度測定は、ダイス表面の温度を二色温度計で測定した。

得られたセラミックス複合材料に研削、ラッピング処理を施した後、オープンポア率、平均結晶粒径、曲げ強度評価を実施した。また、光学ガラスを型成形した際の転写精度と離型性を確認するために、Helima社製Pyrexガラスを用いて実施例2と同様に100回の成形試験を行って離型性を評価した。以上の結果を表8に示す。

表 8

オープンポア率 (%)		グラファイト含有量 (%)								
		1*	2	10	20	40	70	90	98	99*
セラミックス粉末	SiC	3.0	0.9	0.6	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	焼結せず
	Si ₃ N ₄	2.5	0.8	0.5	0.3	0.2	0.3	0.6	0.9	焼結せず
	AlN	2.8	0.9	0.6	0.4	0.3	0.4	0.6	1	焼結せず
	Al ₂ O ₃	3.2	0.9	0.7	0.5	0.3	0.4	0.5	0.8	焼結せず
	3Y-ZrO ₂	3.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.4	0.6	0.9	焼結せず

*: 比較例

平均粒径 (μm)		グラファイト含有量 (%)								
		1*	2	10	20	40	70	90	98	99*
セラミックス粉末	SiC	4.8	2.8	2.6	2.3	2	2.1	2.4	2.8	焼結せず
	Si ₃ N ₄	5.1	3	2.7	2.5	2.1	2.2	2.4	2.9	焼結せず
	AlN	5.6	3	2.8	2.6	2.3	2.3	2.7	3	焼結せず
	Al ₂ O ₃	5.5	2.9	2.8	2.6	2.2	2.3	2.6	2.9	焼結せず
	3Y-ZrO ₂	5.2	2.8	2.7	2.5	2.1	2.2	2.3	2.7	焼結せず

*: 比較例

曲げ強度 (MPa)		グラファイト含有量 (%)								
		1*	2	10	20	40	70	90	98	99*
セラミックス粉末	SiC	715	703	654	592	469	286	162	101	焼結せず
	Si ₃ N ₄	1030	1012	938	845	660	383	198	106	焼結せず
	AlN	415	409	383	352	288	193	130	98	焼結せず
	Al ₂ O ₃	620	610	568	516	412	256	152	100	焼結せず
	3Y-ZrO ₂	980	962	892	804	629	365	190	102	焼結せず

*: 比較例

Pyrexガラスの 離型性 (%)		グラファイト含有量 (%)								
		1*	2	10	20	40	70	90	98	99*
セラミックス粉末	SiC	21	62	83	96	100	100	94	89	焼結せず
	Si ₃ N ₄	19	56	80	97	100	100	92	86	焼結せず
	AlN	17	59	78	94	100	100	93	87	焼結せず
	Al ₂ O ₃	12	51	72	90	100	100	89	82	焼結せず
	3Y-ZrO ₂	18	61	81	92	100	100	94	88	焼結せず

*: 比較例

Pyrexガラスの
離型性試験 : 720°C/10MPaの加圧条件で、60secプレスした。
テスト回数 n=100

実施例 5

市販の平均粒径 0.5 μ m の SiC 粉末に、焼結助剤として 2.5 wt % の Y₂O₃ 粉末と 1 wt % の Al₂O₃ 粉末を加え、更に平均粒径 3 μ m の金属 CrN 粉末を 20 wt %、平均粒径 5 μ m のグラファイト粉末を 40 wt % 添加した

粉末を0.1MPaの窒素雰囲気中において、SiC製ボールを用いたボールミル装置により加速度10Gで混合を行った。

得られた二次複合粒子粉末をXRDにて定性分析を行ったところ、SiC, CrN, CrCN, CrC及びCのピークを確認することができた。また、この二次複合粒子粉末を透過電子顕微鏡で観察した結果、平均結晶粒径は3μm以下であった。

次に前記二次複合粒子粉末を表9に示す条件で真空雰囲気中で焼結してセラミックス複合材料を得た。焼結した。この際の温度測定は、ダイス表面の温度を二色温度計で測定した。

表 9

焼結時に採用した温度・圧力条件	
焼結温度	焼結圧力
400℃*	100MPa*
600℃*	200MPa
800℃	500MPa
1150℃	1000MPa
1500℃	5000MPa
1700℃*	*:比較例

得られたセラミックス複合材料に研削、ラッピング処理を施した後、光学ガラスを型成形した際の形状転写精度と離型性を確認するために、Helima社製Pyrexガラスを用いて実施例2と同様に100回の成形試験を行って離型性を評価した。以上の結果を表10に示す。

表 10

Pyrex [®] ガラスの 離型性 (%)		焼結圧力 (MPa)				
		100*	200	500	1000	5000
焼結温度 (°C)	400*	焼結せず	焼結せず	焼結せず	破損	破損
	600*	破損	破損	破損	37	61
	800	破損	86	91	99	100
	1150	15	89	94	100	100
	1500	14	93	91	100	100
	1700*	11	17	14	19	18

*: 比較例

Pyrex[®]ガラスの : 720°C/10MPaの加圧条件で、60secプレスした。

離型性試験 テスト回数 n=100

表10の結果より、焼結温度800～1500°C、焼結圧力200MPa以上の条件を用いて得た焼結体とPyrexガラスとの離型性は良好であることが判
 5 明した。しかし焼結温度1700°Cになると、粒成長が促進されて離型性が著しく低下する。また、焼結温度600°Cで焼結圧力1000MPa以上の場合は離型性を示すが、それ以下の焼結圧力で得られたセラミックス複合材料を用いると、成形中の加圧力に型が耐えられず破損した。そして焼結温度400°Cとなると焼結体を得ることが困難となった。

10 実施例6

市販の平均粒径0.5μmのSi₃N₄粉末に、焼結助剤として2.5wt%のY₂O₃粉末と1wt%のAl₂O₃粉末を加え、更に平均粒径0.5μmの金属Ti粉末を30wt%、平均粒径5μmのグラファイト粉末を40wt%添加した粉末を0.1MPaの窒素雰囲気中において、Si₃N₄製ボールを用い
 15 たボールミル装置により加速度150Gで12時間かけて混合を行った。

得られた二次複合粒子粉末をXRDにて定性分析を行ったところ、Si₃N₄、TiN、TiCN、TiC及びCのブロードなピークを確認することができた。また、この二次複合粒子粉末を透過電子顕微鏡で観察した結果、平均粒径は30nm以下であった。

20 次に上記のようにして得られた二次複合粒子粉末を用いて、表11に示す条件で真空雰囲気中で焼結してセラミックス複合材料を得た。この際の温度測定は、ダイス表面の温度を二色温度計で測定した。

表 1 1

焼結時に採用した温度・圧力条件	
焼結温度	焼結圧力
800°C	200MPa
1000°C	500MPa
1200°C	1000MPa
1400°C	5000MPa
1500°C	10000MPa
1600°C*	

*: 比較例

得られたセラミックス複合材料に研削，ラッピング処理を施した後、透過型電子顕微鏡を用いて各セラミックス複合材料につき任意の10箇所について平均結晶粒径の測定を実施した。また、水銀ポロシメータを用いてオープンポア率の測定を実施した。以上の結果を表12に示す。

表 1 2

		焼結圧力 (MPa)								
		200			500			1000		
		平均結晶 粒径	オープン ポア率	ビッカース 硬度	平均結晶 粒径	オープン ポア率	ビッカース 硬度	平均結晶 粒径	オープン ポア率	ビッカース 硬度
焼結温度 (°C)	800	17nm	0.4%	10GPa	15nm	0.4%	10GPa	10nm	0.3%	12GPa
	1000	18nm	0.3%	10GPa	15nm	0.2%	10GPa	11nm	0.2%	12GPa
	1200	21nm	0.2%	10GPa	17nm	0.2%	11GPa	14nm	0.1%	13GPa
	1400	24nm	0.2%	10GPa	18nm	0.2%	11GPa	15nm	0.1%	13GPa
	1500	29nm	0.5%	10GPa	25nm	0.4%	11GPa	22nm	0.4%	13GPa
	1600*	103nm	2.2%	9GPa	96nm	2.1%	10GPa	81nm	1.9%	12GPa

*: 比較例

		焼結圧力 (MPa)					
		5000			10000		
		平均結晶 粒径	オープン ポア率	ビッカース 硬度	平均結晶 粒径	オープン ポア率	ビッカース 硬度
焼結温度 (°C)	800	7nm	0.2%	13GPa	6nm	0.2%	13GPa
	1000	9nm	0.2%	14GPa	7nm	0.1%	15GPa
	1200	11nm	0.1%	15GPa	9nm	0.1%	15GPa
	1400	14nm	0.1%	14GPa	13nm	0.1%	14GPa
	1500	19nm	0.3%	13GPa	16nm	0.3%	14GPa
	1600*	60nm	1.8%	13GPa	47nm	1.7%	13GPa

*: 比較例

表 1 2 の結果より、焼結温度 8 0 0 ~ 1 5 0 0 °C、焼結圧力 2 0 0 ~ 5 0 0 0 MP a の条件を用いて得たセラミックス複合材料の平均結晶粒径は 3 0 nm 以下であることが判明した。焼結温度が 1 6 0 0 °C を超えると粒成長が著しく促進されて平均結晶粒径が 3 0 nm より大きくなり、セラミックス複合材料表面のラップ研磨面の平均面粗さが所望の精度を保つことができなかった。

また、表 1 2 の結果より、上記焼結条件を用いた焼結体のオープンポア率は 1 % 未満と良好であることが判明した。オープンポア率が 1 % より大きくなると、例えばガラス成型型として使用した場合に、ガラスがポア部分に入り込み離型性や転写面に突起が発生する等の問題が発生する。

10 実施例 7

市販の平均粒径 0. 5 μ m の $S i_3 N_4$ 粉末に、焼結助剤として 2. 5 w t % の $Y_2 O_3$ 粉末と 1 w t % の $Al_2 O_3$ 粉末を加え、更に平均粒径 0. 5 μ m の金属 T i 粉末を 3 0 w t % を加えた後に、平均粒径 5 μ m のグラファイト粉末を表 1 3 に示す割合を加えて混合した粉末を、0. 1 MP a の窒素雰囲気中において、 $S i_3 N_4$ 製ボールを用いたボールミル装置により加速度 1 5 0 G で 1 2 時間かけて混合を行った。

表 1 3

試験No.	焼結粉末中に添加した グラファイト量 (wt%)
7-1*	1
7-2	2
7-3	20
7-4	40
7-5	60
7-6	80
7-7	98
7-8*	99

* : 比較例

20 得られた二次複合粒子粉末を X R D にて定性分析を行ったところ、 $S i_3 N_4$ 、T i N、T i C N、T i C 及び C のブロードなピークを確認することができ

た。また、この二次複合粒子粉末を透過電子顕微鏡で観察した結果、平均粒径は30nm以下であった。

次に前記二次複合粒子粉末を用いて、焼結温度1200℃/焼結圧力1000MPaの条件で真空雰囲気中で焼結してセラミックス複合材料を得た。この際の温度測定は、ダイス表面の温度を二色温度計で測定した。

得られたセラミックス複合材料に対して研削、ラッピング処理を施した後、平均結晶粒径、オープンポア率、曲げ強度評価を実施した。また、光学ガラスを型成形した際の離型性を確認するために、Helima社製Pyrexガラスを用いて評価を行った。評価方法は、φ20mmに切り出したのち面粗さ0.02μm(Ra)に表面ラップ研磨を施した本セラミックス複合材料を型に用いて、φ10mmの上記Pyrexガラスを成形温度720℃、成形圧力10MPa条件で60秒プレスした。500回のガラス成形試験を行い、以下の内容で離型性の評価を行った。まず成形終了後にPyrexガラスが外力を加えずに型と分離し、そのPyrexガラスの外観検査において欠け、割れ、くもりがなく、成形後のPyrexガラスの転写面の面粗さが0.03μm(Ra)以下のものを良品と判断した。良品数を成形試験回数で割った百分率の数値を離型性(%)と定義する。例えば、500回の成形試験で良品が50個得られれば離型性は10%となる。以上の結果を表14に示す。

表14

試験No.	グラファイト量 (wt%)	オープンポア率 (%)	平均粒径 (nm)	曲げ強度 (MPa)	Pyrexガラスの 離型性(%)
7-1*	1	1.4	53	1350	23
7-2	2	0.4	28	1326	64
7-3	20	0.2	19	1107	99
7-4	40	0.1	14	863	100
7-5	60	0.2	15	620	100
7-6	80	0.3	15	377	98
7-7	98	0.6	17	134	96
7-8*	99	焼結せず	焼結せず	焼結せず	焼結せず

Pyrexガラスの離型性試験 : 720℃/10MPaの加圧条件で、60secプレスした。
テスト回数n=500

- 表 1 4 の結果より、グラファイト含有量 2 ～ 9 8 w t % のセラミックス複合材料の場合、オープンポア率 1 % 未満、平均粒径 3 0 n m 以下を満たした。更に P y r e x ガラスとの離型性もグラファイト含有率 2 0 ～ 9 8 w t % では 9 5 % 以上と非常に良好であり、含有率 2 % でも離型性が 6 0 % 以上であり、型として十分使用できる結果が得られた。またグラファイト含有量 1 w t % の場合は、離型性が非常に悪化した。またグラファイト含有量 9 0 w t % を超えると焼結が困難となり、含有量 9 8 w t % では数回に 1 回は焼結体が製造できるが、含有量 9 9 w t % を超えると全く焼結体を得ることが不可能となる。

実施例 8

- 表 1 5 に示すように 4 0 w t % の平均粒径 0 . 5 μ m のセラミックス粉末(1)、2 0 w t % の平均粒径 0 . 5 μ m のセラミックス粉末(2)、残部の平均粒径 5 μ m 以下のカーボン粉末及び必要に応じて加える焼結助剤を表 1 5 に示す組成で配合し、ボールミルを用いて加速度 1 5 0 G で 1 2 時間かけて混合し、混合粉末を得た。

表 1 5

試験No.	セラミックス粉末(1)	セラミックス粉末(2)	カーボン	焼結助剤
8-1	SiC	ZrCN	C	1wt%Al ₂ O ₃
8-2	Si ₃ N ₄	TiCN	GC	2.5wt%Y ₂ O ₃ +1wt%Al ₂ O ₃
8-3	AlN	CrN	C	0.6wt%Y ₂ O ₃
8-4	Al ₂ O ₃	MoO ₂	C	—
8-5	3Y-ZrO ₂	WC	GC	—
8-6	SiC	VN	GC	1wt%Al ₂ O ₃
8-7	Si ₃ N ₄	TiCO	C	2.5wt%Y ₂ O ₃ +1wt%Al ₂ O ₃
8-8	スピネル	NbHfC	C ₆₀	0.6wt%Y ₂ O ₃
8-9	β -サイアロン	TaNbC	CNT	—
8-10	ムライト	TaNbN	Cブラック	—
8-11	Si ₃ N ₄	TiCN	CNF	—

得られた二次複合粒子粉末を透過電子顕微鏡で観察した結果、平均粒径は 3 0

nm以下であった。

次に前記二次複合粒子粉末を用いて焼結温度1200℃／焼結圧力1000MPaの条件で真空雰囲気中で焼結してセラミックス複合材料を製造した。この際の温度測定は、ダイス表面の温度を二色温度計で測定した。

- 5 得られたセラミックス複合材料に研削，ラッピング処理を施した後、オープンポア率，平均粒径，曲げ強度評価を実施した。更にHelima社製Pyrex光学ガラスを型成形した際の離型性評価を確認するため、Pyrexガラスを720℃／10MPaの条件でプレスした後の離型状態を実施例7と同様に500回の成形試験を行い評価した。以上の結果を表16に示す。

10

表 1 6

試験No.	オープンポア率 (%)	平均粒径 (nm)	曲げ強度 (MPa)	Pyrexガラスの 離型性(%)
8-1	0.2	15	514	100
8-2	0.1	14	860	100
8-3	0.2	16	508	100
8-4	0.1	20	341	100
8-5	0.1	14	815	100
8-6	0.1	13	508	100
8-7	0.1	16	860	100
8-8	0.2	15	61	100
8-9	0.2	21	547	100
8-10	0.1	18	39	100
8-11	0.2	20	800	100

Pyrexガラスの : 720℃/10MPaの加圧条件で、60secプレスした。
離型性試験 テスト回数n=500

実施例 9

- 15 表 1 7 に示すような平均粒径0.5μmのセラミックス粉末を用い、残部を平均粒径5μm以下のカーボン粉末とし、これに必要な応じて焼結助剤を加えて表 1 7 に示す組成の配合とし、ボールミル装置を用いて加速度150Gで12時間かけて混合し、混合粉末を得た。

得られた二次複合粒子粉末を透過電子顕微鏡で観察した結果、平均粒径は30 nm以下であった。

表 1 7

セラミックス粉末と用いた焼結助剤		グラファイト量 (wt%)
セラミックス粉末	焼結助剤	
SiC	1wt%Al ₂ O ₃	1*
Si ₃ N ₄	2.5wt%Y ₂ O ₃ +1wt%Al ₂ O ₃	2
AlN	0.6wt%Y ₂ O ₃	10
Al ₂ O ₃	-	20
3Y-ZrO ₂	-	40
		60
		80
		90
		98
		99*

*) 3Y-ZrO₂ : 3wt%のY₂O₃で安定化したZrO₂

* : 比較例

5

次に前記複合粉末を焼結温度1200℃/焼結圧力1000MPaの条件で、セラミックス粉末がSi₃N₄、AlNの場合はN₂ガス雰囲気中で、また、セラミックス粉末がSiC、Al₂O₃、3Y-ZrO₂ (3wt%のY₂O₃で安定化したZrO₂) の場合はArガス雰囲気中でそれぞれ焼結してセラミックス複合材料を得た。この際の温度測定は、ダイス表面の温度を二色温度計で測定した。

10

得られたセラミックス複合材料に研削、ラッピング処理を施した後、オープンポア率、平均粒径、曲げ強度評価を実施した。また、光学ガラスを型成形した際の転写精度と離型性を確認するために、Hellma社製Pyrexガラスを用いて実施例7と同様に500回の成形試験を行って評価した。以上の結果を表18に示す。

15

表 18

オープンポア率 (%)		グラファイト含有量 (%)									
		1*	2	10	20	40	60	80	90	98	99*
セラミックス粉末	SiC	1.4	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.7	焼結せず
	Si ₃ N ₄	1.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	焼結せず
	AlN	1.6	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.7	焼結せず
	Al ₂ O ₃	1.5	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.8	焼結せず
	3Y-ZrO ₂	1.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	焼結せず

*: 比較例

平均粒径 (μ m)		グラファイト含有量 (%)									
		1*	2	10	20	40	60	80	90	98	99*
セラミックス粉末	SiC	52	26	20	17	15	16	17	19	21	焼結せず
	Si ₃ N ₄	54	24	18	15	14	14	15	17	20	焼結せず
	AlN	62	27	19	17	16	16	17	17	22	焼結せず
	Al ₂ O ₃	60	30	21	18	17	17	18	18	24	焼結せず
	3Y-ZrO ₂	56	26	19	16	14	14	15	16	21	焼結せず

*: 比較例

曲げ強度 (MPa)		グラファイト含有量 (%)									
		1*	2	10	20	40	60	80	90	98	99*
セラミックス粉末	SiC	780	767	715	650	520	390	260	195	130	焼結せず
	Si ₃ N ₄	1265	1242	1152	1040	815	589	364	252	139	焼結せず
	AlN	530	522	490	449	368	288	207	166	126	焼結せず
	Al ₂ O ₃	775	762	711	646	517	389	260	195	131	焼結せず
	3Y-ZrO ₂	1210	1189	1103	995	780	566	351	243	136	焼結せず

*: 比較例

Pyrex [®] ガラスの 離型性 (%)		グラファイト含有量 (%)									
		1*	2	10	20	40	60	80	90	98	99*
セラミックス粉末	SiC	24	65	84	98	100	100	100	100	93	焼結せず
	Si ₃ N ₄	20	61	81	99	100	100	100	100	95	焼結せず
	AlN	21	63	79	93	100	100	100	98	91	焼結せず
	Al ₂ O ₃	18	60	75	90	100	100	99	96	90	焼結せず
	3Y-ZrO ₂	22	63	83	94	100	100	100	100	92	焼結せず

*: 比較例

Pyrexガラスの
離型性試験 : 720°C/10MPaの加圧条件で、60secプレスした。

実施例 10

市販の平均粒径 0.5 μ m の SiC 粉末に、焼結助剤として 2.5 wt % の Y₂O₃ 粉末と 1 wt % の Al₂O₃ 粉末を加え、更に平均粒径 3 μ m の金属 CrN 粉末を 20 wt %、平均粒径 5 μ m のグラファイト粉末を 40 wt % 添加した

粉末を0.1MPaの窒素雰囲気中において、SiC製ボールを用いたボールミル装置により加速度150Gで12時間かけて混合を行った。

得られた二次複合粒子粉末をXRDにて定性分析を行ったところ、SiC、CrN、CrCN、CrC及びCのブロードなピークを確認することができた。また、この二次複合粒子粉末を透過電子顕微鏡で観察した結果、平均粒径は30nm以下であった。

次に前記二次複合粒子粉末を表19に示す条件で真空雰囲気中で焼結してセラミックス複合材料を得た。この際の温度測定は、ダイス表面の温度を二色温度計で測定した。

表19

焼結時に採用した温度・圧力条件	
焼結温度	焼結圧力
400℃*	100MPa*
600℃*	200MPa
800℃	500MPa
1000℃	1000MPa
1200℃	5000MPa
1400℃	10000MPa
1500℃	*: 比較例
1600℃*	

得られたセラミックス複合材料に研削、ラッピング処理を施した後、Hella社製Pyrex光学ガラスを型成形した際の離型性評価を確認するため、Pyrexガラスを720℃/10MPaの条件でプレスした後の離型状態を実施例7と同様に500回の成形試験を行って評価した。以上の結果を表20に示す。

表 2 0

Pyrex [®] ガラスの 離型性 (%)		焼結圧力 (M p a)					
		100*	200	500	1000	5000	10000
(C) 微細 焼結	400*	焼結せず	焼結せず	焼結せず	破損	破損	破損
	600*	破損	破損	破損	43	66	69
	800	破損	90	95	100	100	100
	1000	13	91	96	100	100	100
	1200	15	93	97	100	100	100
	1400	16	92	99	100	100	100
	1500	17	92	99	100	100	100
	1600*	15	18	16	22	21	23

*: 比較例

Pyrex[®]ガラスの
離型性試験 : 720℃/10MPaの加圧条件で、60secプレスした。
テスト回数 n=500

表 2 0 の結果より、焼結温度 8 0 0 ~ 1 5 0 0 ° C , 焼結圧力 2 0 0 M P a 以上の条件を用いて得た焼結体と P y r e x ガラスとの離型性は良好であることが判明した。しかし焼結温度 1 6 0 0 ° C になると、粒成長が促進されて離型性が著しく低下する。また、焼結温度 6 0 0 ° C で焼結圧力 1 0 0 0 M P a 以上の場合は離型性を示すが、それ以下の焼結圧力で得られた焼結体を用いると、成形中の加圧力に型が耐えられず破損した。そして焼結温度 4 0 0 ° C となると焼結体を得ることが困難となる。

10 実施例 1 1

市販の平均粒径 0 . 5 μ m の S i C 粉末に、焼結助剤を添加せず、平均粒径 5 μ m のグラファイト粉末を表 2 1 に示す割合を加えて混合した粉末を、0 . 1 M P a の窒素雰囲気中において、S i ₃ N ₄ 製ボールを用いたボールミル装置により加速度 1 5 0 G で 1 2 時間かけて混合を行った。

表 2 1

セラミックス (SiC) (重量部)	グラファイト (重量部)
99	1
98	2
90	10
80	20
60	40
40	60
20	80
10	90
2	98
1	99

得られた二次複合粒子粉末をXRDにて定性分析を行ったところ、SiC及びCのブロードなピークを確認することができた。また、この二次複合粒子粉末を透過電子顕微鏡で観察した結果、平均粒径は30nm以下であった。

次に前記二次複合粒子粉末を用いて、焼結温度1200℃/焼結圧力1000MPaの条件で真空雰囲気中で焼結してセラミックス複合材料を得た。この際の温度測定は、ダイス表面の温度を二色温度計で測定した。

得られたセラミックス複合材料を用いて、ZnSセラミックスを型焼結した際の離型性を確認するために、市販のZnS粉末を用いて評価を行った。評価方法は、 $\phi 20\text{mm}$ に切り出したのち面粗さ $0.02\mu\text{m}$ (Ra)に表面ラップ研磨を施した本セラミックス複合材料を型に用いて、 $\Phi 20\text{mm}$ の上記ZnSセラミックスを焼結温度1000℃、成形圧力50MPaの条件でプレスした。100回の成形試験を行い、以下の内容で離型性の評価を行った。まず成形終了後にZnSセラミックスが外力を加えずに型と分離し、成形後のZnSセラミックスに欠け、割れ、変色がなく、成形後のZnSセラミックスの転写面の面粗さが $0.03\mu\text{m}$ (Ra)以下のものを良品と判断した。良品数を成形試験回数で割った百分率の数値を離型性(%)と定義する。例えば、100回の成形試験で良品が50個得られれば離型性は50%となる。以上の結果を表22に示す。

表 2 2

型材料	グラファイト 含有量 (重量部)	1	2	10	20	40	60	80	98	99
	SiC 含有量 (重量部)	99	98	90	80	60	40	20	2	1
評価結果	離型性(%)	0	0	12	86	100	100	100	67*	型破損

* 68回目で型が破損した
焼結条件 1200℃ 1000MPa

産業上の利用可能性

- 本発明のセラミックス複合材料は優れた耐摩耗性、低摩擦性及びガラス、樹脂、セラミックス等との高い離型性を有するため、切削工具、摺動部材、モールド型材料としての利用性が高い。
- 5

請求の範囲

1. 平均結晶粒径が $3\mu\text{m}$ 以下の、炭素を主成分とする相とセラミックス相（但し、炭素を除く）とからなることを特徴とするセラミックス複合材料。
- 5 2. 平均結晶粒径が 30nm 以下の、炭素を主成分とする相とセラミックス相（但し、炭素を除く）とからなることを特徴とするセラミックス複合材料。
3. 上記炭素を主成分とする相の含有量が $2\sim 98\text{wt}\%$ であることを特徴とする請求項1又は2記載のセラミックス複合材料。
4. 研磨後表面のオープンポア率が 1% 以下であることを特徴とする請求項1～
- 10 3のいずれかに記載のセラミックス複合材料。
5. 焼結体のビッカース硬度が 10GPa 以上であることを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載のセラミックス複合材料。
6. セラミックス相がAl, Si, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo、Wの窒化物、炭化物、酸化物、複合窒化物、複合炭化物、複合酸化物、炭
- 15 窒化物、酸窒化物、炭窒酸化物及び炭酸化物よりなる群から選ばれる少なくとも1種により構成されることを特徴とする請求項1～5のいずれかに記載のセラミックス複合材料。
7. 平均粒径が $3\mu\text{m}$ 以下の、セラミックス粉末（但し、炭素粉末を除く）と炭素粉末との混合粉末を成形し、得られた成形体を非酸化性雰囲気中で、焼結温度
- 20 $800\sim 1500^{\circ}\text{C}$ 、焼結圧力 200MPa 以上で焼結することを特徴とする、平均結晶粒径 $3\mu\text{m}$ 以下の、炭素を主成分とする相とセラミックス相とからなる請求項1、3～6のいずれかに記載のセラミックス複合材料の製造方法。
8. 前記セラミックス粉末が、Al, Si, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo、Wの窒化物、炭化物、酸化物、複合窒化物、複合炭化物、複合
- 25 酸化物、炭窒化物、酸窒化物、炭窒酸化物及び炭酸化物よりなる群から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする請求項7記載の平均結晶粒径 $3\mu\text{m}$ 以下の、炭素を主成分とする相とセラミックス相とからなるセラミックス複合材料の製造方法。
9. 混合粉末が更にAl, Si, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, M

o, Wから選ばれる少なくとも1種の金属を含むことを特徴とする請求項7または8記載の平均結晶粒径 $3\mu\text{m}$ 以下の、炭素を主成分とする相とセラミックス相とからなるセラミックス複合材料の製造方法。

10. 平均粒径が 30nm 以下の、セラミックス粉末（但し、炭素粉末を除く）
5 と炭素粉末との混合粉末を成形し、得られた成形体を非酸化性雰囲気中で、焼結温度 $800\sim 1500^{\circ}\text{C}$ 、焼結圧力 200MPa 以上で焼結することを特徴とする、請求項2～6のいずれかに記載の平均結晶粒径 30nm 以下の、炭素を主成分とする相とセラミックス相とからなるセラミックス複合材料の製造方法。

11. 前記セラミックス粉末が、Al, Si, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, Wから選ばれる少なくとも1種の金属の窒化物、炭化物及び酸
10 化物、複合窒化物、複合炭化物、複合酸化物、炭窒化物、酸窒化物、炭窒酸化物及び炭酸化物よりなる群から選ばれる1種以上であることを特徴とする請求項10記載の平均結晶粒径 30nm 以下の、炭素を主成分とする相とセラミックス相とからなるセラミックス複合材料の製造方法。

12. 混合粉末が更にAl, Si, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, Wから選ばれる少なくとも1種の金属を含むことを特徴とする請求項10
15 または11記載の平均結晶粒径 30nm 以下の、炭素を主成分とする相とセラミックス相とからなるセラミックス複合材料の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/016077

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C04B35/52, C04B35/00, C04B35/56, C04B35/575, C04B35/577,
C04B35/58, C04B35/582, C04B35/593, C04B35/596

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C04B35/00-35/84

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1926-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2005	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 60-60965 A (Toshiba Tungaloy Co., Ltd.), 08 April, 1985 (08.04.85), Claims; page 2, upper right column to page 3, upper left column; examples (Family: none)	1, 3-9
X	JP 2003-34584 A (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 07 February, 2003 (07.02.03), Claims; examples 1, 2 & EP 1298106 A1 & US 2004-7092 A & WO 02/85812 A1	1-6

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
28 January, 2005 (28.01.05)

Date of mailing of the international search report
15 February, 2005 (15.02.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/016077

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X	JP 2004-67432 A (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 04 March, 2004 (04.03.04), Claims; examples (Family: none)	1-6
E, X	JP 2004-339048 A (Mitsuyuki OYANAGI), 02 December, 2004 (02.12.04), Claims; examples (Family: none)	1-6
A	JP 52-64267 A (Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha), 27 May, 1977 (27.05.77), Claims (Family: none)	1-12

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl. ⁷ C04B35/52、C04B35/00、C04B35/56、C04B35/575、 C04B35/577、C04B35/58、C04B35/582、C04B35/593、 C04B35/596		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl. ⁷ C04B35/00-35/84		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2005年 日本国登録実用新案公報 1994-2005年 日本国実用新案登録公報 1996-2005年		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P 60-60965 A (東芝タンガロイ株式会社) 198 5.04.08, 特許請求の範囲、第2頁右上欄~第3頁左上欄、 実施例 (ファミリーなし)	1, 3-9
X	J P 2003-34584 A (住友電気工業株式会社) 200 3.02.07, 特許請求の範囲、実施例1、実施例2 &US 2004-7092 A &EP 1298106 A1 &WO 02/85812 A1	1-6
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 28.01.2005		国際調査報告の発送日 15.02.2005
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 武重 竜男 電話番号 03-3581-1101 内線 3465

C (続き). 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
P X	J P 2004-67432 A (住友電気工業株式会社) 2004. 03. 04, 特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	1-6
E X	J P 2004-339048 A (大柳満之) 2004. 12. 02, 特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	1-6
A	J P 52-64267 A (電気化学工業株式会社) 1977. 05. 27, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-12